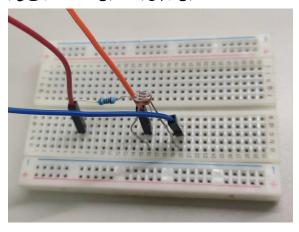
系所:通訊三 學號:409430030 姓名:翁佳煌

〈實驗器材〉

NUC 140 開發板

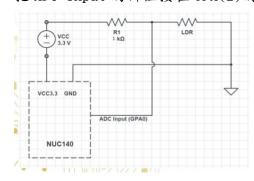


麵包版、lk 電阻、光敏電阻



〈實驗過程與方法〉

首先一開始,必須按照下圖 1.1 的電路圖在麵包版上接線,不同於圖上的是,我 NDC input 的腳位接在 NDC input 的剛位接在 NDC input 的過程



▲圖 1.1

看到下圖 1.2,main 函示裡的 222 行中,呼叫寫在 109 行的 GPIO 初始化函示,負責設置 LED 燈泡為輸出。在 225 行中,我另外寫出 ADC_INIT 的 function(第 116 行)對 ADC 進行初始化,在 119 行中,ADC_Open 裡面的 0x1<<2 就是設定要把腳位接到 PA2 的原因,如果想要接在 PA1,則改寫成 0X1<<1 即可。

▼圖 1.2

```
109 void GPIO_Init()
110 🗏 {
             GPIO_SetMode(PC, BIT12, GPIO_PMD_OUTPUT);
 111
            GPIO_SetMode(PC, BITI3, GPIO_PMD_OUTPUT);
GPIO_SetMode(PC, BITI4, GPIO_PMD_OUTPUT);
GPIO_SetMode(PC, BITI5, GPIO_PMD_OUTPUT);
 113
 114
 115 -}
       void ADC Init()
 116
 117 □ {
              /* Set the ADC operation mode as single, input mode as single-end and enable the analog input channel 2 */ ADC_Open(ADC, ADC_ADCR_DIFFEN_SINGLE_END, ADC_ADCR_ADMD_SINGLE, 0 \times 1 << 2);
 119
 120
 121
                /* Power on ADC module */
              ADC_POWER_ON(ADC);
 122
 123
              /* Clear the A/D interrupt flag for safe */
ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
 124
 125
 126
               /* Enable the ADC interrupt */
ADC_EnableInt(ADC, ADC_ADF_INT);
NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn);
127
128
130 -}
201 int main(void)
202 □ {
             /* Unlock protected registers */
204
            SYS UnlockReg();
205
            /* Init System, IP clock and multi-function I/O */
           SYS_Init();
207
208
            /* Lock protected registers */
210
           SYS_LockReg();
211
            /* Init UARTO for printf */
213
            UARTO_Init();
214
215
            /* SAMPLE CODE
216
217
218
219
            printf("\nSystem clock rate: %d Hz", SystemCoreClock);
220
221
222
           GPIO_Init();
223
            /*Initial ADC*/
224
            ADC_Init();
22€
            /* Single Mode test */
227
           AdcSingleModeTest();
229
            /* Disable ADC module */
230
231
            ADC_Close(ADC);
232
            /* Disable ADC IP clock */
233
            CLK DisableModuleClock(ADC MODULE);
234
235
            /* Disable External Interrupt */
NVIC_DisableIRQ(ADC_IRQn);
236
237
238
239
            printf("\nExit ADC sample code\n");
240
            while (1);
241 }
```

在上圖 1.2 的 228 行中呼叫下圖 1.3 的 AdcSingleModeTest 的函示,在 170 行中,設置了一個變數 g_u32AdcIntFlag=0 來去判斷是否要發生中斷,第 171 行中的 ADC_START_CONV 則是開始訊號的轉換,第 174 行則是判斷 u32AdcIntFlag 是否為 0,如果是 0 的話,則會跑迴圈並且卡進中斷,第 191 行 ADC_IRQHandler 則是發生中斷後會執行的事情,在這裡,他把 g_u32AdcIntFlag 設置為 1,因此會跳出 174 行的迴圈,這裡跟上次 LAB2 的中斷概念很像,是由硬體和作業系統所控制的緣故。

跳出迴圈後,在第 177 行,ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 2)函示所轉換完成的數值由 i32ConversionData 去存取,也就是本實驗光敏電阻的測量值。測出結果後,在藉由 178 行印出,完成本實驗的 Basic 的部分。

▼圖 1.3

```
154
    void AdcSingleModeTest()
155 □ {
156
         int delay;
157
        uint8_t u8Option;
158
159
        int32_t i32ConversionData;
         printf("\n");
160
        printf("+----
161
162
        printf("|
                                       ADC single mode sample code
                                                                                         (\n");
163
        printf("+-
                                                                                    ----+\n");
164
165
        while(1)
166
167
             // printf(" Other keys: exit single mode test\n");
             //u8Option = getchar();
168
                 /* Reset the ADC interrupt indicator and Start A/D conversion */
169
170
                 g u32AdcIntFlag = 0;
                ADC_START_CONV(ADC); //start conversion
171
172
173
                 /* Wait ADC interrupt (g_u32AdcIntFlag will be set at IRQ_Handler function)*/
174
                 while(g_u32AdcIntFlag == 0); //wait to finish the converse
175
                 /* Get the conversion result of the ADC channel 2 */
176
                 i32ConversionData = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 2);
177
178
                printf("Conversion result of channel 2: %d\n\n", i32ConversionData);
179
180
                delay=(100000/i32ConversionData) * 8000 ;
181
                Control LED(delay);
182
183
184
           }
185 }
188
189
     /* ADC interrupt handler
190
191
     void ADC_IRQHandler(void)
192 🗏 {
         g u32AdcIntFlag = 1;
193
         ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT); /* clear the A/D conversion flag */
194
195
     }
196
```

Bonus 控制 LED 的部分,則是藉由上圖 1.2 第 180 行所設計的 delay,呼叫第 131 行(下圖 1.4)的函示並把 delay 的值傳入使用,來藉此達到若光敏電阻 low 則閃爍慢一點,若光敏電阻 high 則閃爍快一點的效果。

▼圖 1.4

```
131 void Control_LED(int j)
132 □ {
133
                 PC12=0;
                 CLK_SysTickDelay( j);
134
135
                 PC12=1;
136
                 CLK SysTickDelay( j);
137
138
                 PC13=0;
                 CLK_SysTickDelay( j);
139
140
                 PC13=1;
141
                 CLK SysTickDelay( j);
142
143
                 PC14=0;
                 CLK SysTickDelay( j);
144
145
                 PC14=1;
146
                 CLK_SysTickDelay( j);
147
148
                 PC15=0:
                 CLK_SysTickDelay( j);
149
150
                 PC15=1;
151
                 CLK SysTickDelay( j);
152
     }
153
```

〈心得與收穫〉

這次實驗相對比較簡單一點,但我在控制 delay 的部分還是花很多時間去調它,有時候會忽快忽慢,有時候又回復正常的控制速度,這使我覺得非常困惑,除此之外,這次的實驗我認為最大的目的就是讓我理解這塊 MCU 是如何把類比形式的連續訊號轉換為數位形式,此外,函示裡面還有許多的位元運算還需要去搞懂它們,期許自己持續進步並多看 datasheet。